

Vorläufige Daten
preliminary data

IGBT-Wechselrichter/IGBT-inverter
Höchstzulässige Werte/maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{C\ nom}$	40	A
	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	I_C	55	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1\ \text{ms}, T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	80	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	210	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte/characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 40\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\ sat}$		1,80	2,30	V
	$I_C = 40\ \text{A}, V_{GE} = 15\ \text{V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$			2,05		V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 1,50\ \text{mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{GEth}	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15\ \text{V} \dots +15\ \text{V}$	Q_G		0,33		μC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	R_{Gint}		6,0		Ω
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$	C_{ies}		2,50		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\ \text{MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}$	C_{res}		0,09		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\ \text{V}, V_{GE} = 0\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\ \text{V}, V_{GE} = 20\ \text{V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 40\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}$	$t_{d\ on}$		0,09		μs
	$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Gon} = 27\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 40\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}$	t_r		0,03		μs
	$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Gon} = 27\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$					
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 40\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}$	$t_{d\ off}$		0,42		μs
	$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Goff} = 27\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 40\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}$	t_f		0,07		μs
	$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Goff} = 27\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 40\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}, L_S = 45\ \text{nH}$	E_{on}		4,10		mJ
	$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Gon} = 27\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$					
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 40\ \text{A}, V_{CE} = 600\ \text{V}, L_S = 45\ \text{nH}$	E_{off}		3,10		mJ
	$V_{GE} = \pm 15\ \text{V}, R_{Goff} = 27\ \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$					
Kurzschlußverhalten SC data	$t_P \leq 10\ \mu\text{s}, V_{GE} \leq 15\ \text{V}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}, V_{CC} = 900\ \text{V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}		160		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT	R_{thJC}			0,60	K/W

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Wechselrichter/diode-inverter
Höchstzulässige Werte/maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	40	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forward current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	80	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	320	A^2s

Charakteristische Werte/characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$I_F = 40 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 40 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_F		1,75 1,75	2,30	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 40 \text{ A}, -di_F/dt = 900 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		39,0 38,0		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 40 \text{ A}, -di_F/dt = 900 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	Q_r		4,20 7,80		μC μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 40 \text{ A}, -di_F/dt = 900 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		1,35 2,80		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}			0,95	K/W

Diode-Gleichrichter/diode-rectifier
Höchstzulässige Werte/maximum rated values

Periodische Rückw. Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1600	V
Durchlassstrom Grenzeffektivwert pro Dio. forward current RMS maximum per diode	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{FRMSM}	50	A
Gleichrichter Ausgang Grenzeffektivstrom maximum RMS current at Rectifier output	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	I_{RMSM}	75	A
Stoßstrom Grenzwert surge forward current	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I_{FSM}	315 260	A A
Grenzlastintegral I^2t - value	$t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	500 340	A^2s A^2s

Charakteristische Werte/characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, I_F = 40 \text{ A}$	V_F		1,20		V
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, V_R = 1600 \text{ V}$	I_R		2,00		mA
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}			1,00	K/W

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Vorläufige Daten
preliminary data

IGBT-Brems-Chopper/IGBT-brake-chopper
Höchstzulässige Werte/maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_c = 80^{\circ}\text{C}$ $T_c = 25^{\circ}\text{C}$	I_{Cnom} I_C	40 55	A A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_P = 1 \text{ ms}, T_c = 80^{\circ}\text{C}$	I_{CRM}	80	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_c = 25^{\circ}\text{C}$	P_{tot}	210	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte/characteristic values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 40 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_C = 40 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_{CE sat}$		1,80 2,05	2,30	V V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 1,50 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{GEth}	5,0	5,8	6,5	V
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15 \text{ V} \dots +15 \text{ V}$	Q_G		0,33		μC
Interner Gatewiderstand internal gate resistor		R_{Gint}		6,00		Ω
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1 \text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	C_{ies}		2,50		nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1 \text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	C_{res}		0,09		nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{CES}			5,0	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{GES}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-on delay time (inductive load)	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 27 \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 27 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d on}$		0,09 0,09		μs μs
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 27 \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 27 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_r		0,03 0,05		μs μs
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn-off delay time (inductive load)	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 27 \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 27 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$t_{d off}$		0,42 0,52		μs μs
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 27 \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 27 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	t_f		0,07 0,09		μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 27 \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 27 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{on}		4,10 6,00		mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 40 \text{ A}, V_{CE} = 600 \text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 27 \Omega, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 27 \Omega, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{off}		3,10 3,60		mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$t_P \leq 10 \mu\text{sec}, V_{GE} \leq 15 \text{ V}$ $T_{vj} \leq 125^{\circ}\text{C}, V_{CC} = 900 \text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	I_{SC}		160		A
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro IGBT per IGBT	R_{thJC}			0,60	K/W

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Vorläufige Daten
preliminary data

Diode-Brems-Chopper/Diode-brake-chopper
Höchstzulässige Werte/maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	15	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1 \text{ ms}$	I_{FRM}	30	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0 \text{ V}, t_p = 10 \text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I^2t	60,0	A^2s

Charakteristische Werte/characteristic values

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 15 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $I_F = 15 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	V_F		1,65 1,65	2,20	V V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 15 \text{ A}, -di_F/dt = 400 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	I_{RM}		16,0 15,0		A A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 15 \text{ A}, -di_F/dt = 400 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	Q_r		1,80 3,00		μC μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 15 \text{ A}, -di_F/dt = 400 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_R = 600 \text{ V}, V_{GE} = -15 \text{ V}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	E_{rec}		0,55 1,10		mJ mJ
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	pro Diode per diode	R_{thJC}			1,50	K/W

NTC-Widerstand/NTC-thermistor

Charakteristische Werte/characteristic values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand rated resistance	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	R_{25}		5,00		k Ω
Abweichung von R_{100} deviation of R_{100}	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298, 15K))]$	$B_{25/50}$		3375		K

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Technische Information/technical information

IGBT-Module
IGBT-modules

FP40R12KT3G



Vorläufige Daten preliminary data

Modul/module

Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, t = 1 min	V _{ISO}	2,5		kV
Material Modulgrundplatte material of module baseplate			Cu		
Material für innere Isolation material for internal insulation			Al ₂ O ₃		
Kriechstrecke creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		10,0		mm
Luftstrecke clearance distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal		7,50		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung comparative tracking index		CTI	> 225		
			min.	typ.	max.
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K}) / \lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	R _{thCH}		0,009	K/W
Modulinduktivität stray inductance module		L _{sCE}		60	nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip module lead resistance, terminals - chip	T _C = 25°C, pro Schalter / per switch	R _{CC'+EE'} R _{AA'+CC'}		4,00 2,00	mΩ
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T _{vj max}			150 °C
Temperatur im Schaltbetrieb temperature under switching conditions		T _{vj op}	-40		125 °C
Lagertemperatur storage temperature		T _{stg}	-40		125 °C
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube / screw M5	M	3,00	-	6,00 Nm
Gewicht weight		G		300	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.

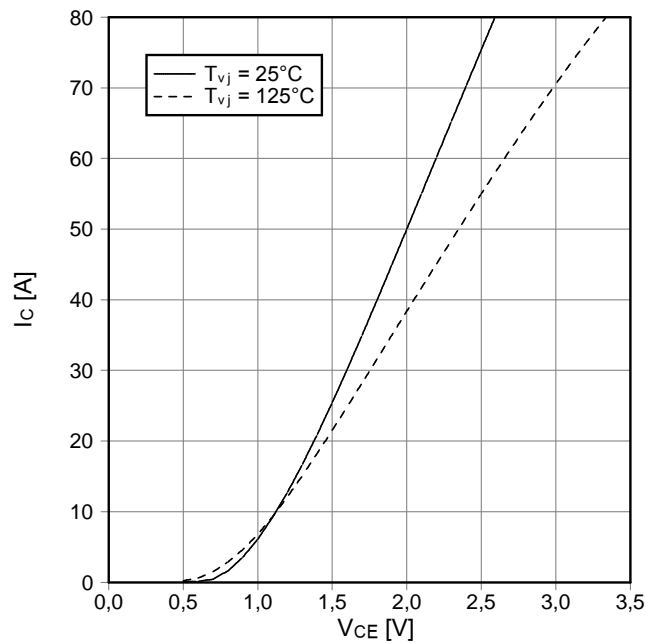
This technical information specifies semiconductor devices but guarantees no characteristics. It is valid with the appropriate technical explanations.

prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Vorläufige Daten
preliminary data

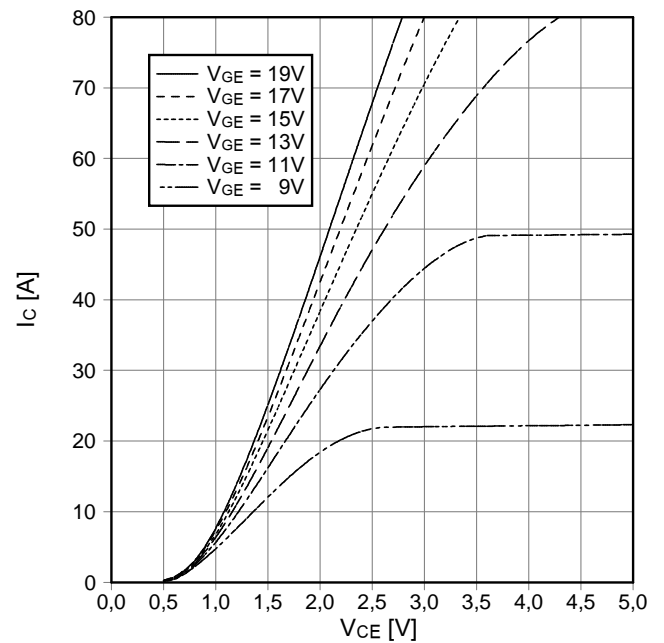
Ausgangskennlinie IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)

$I_c = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



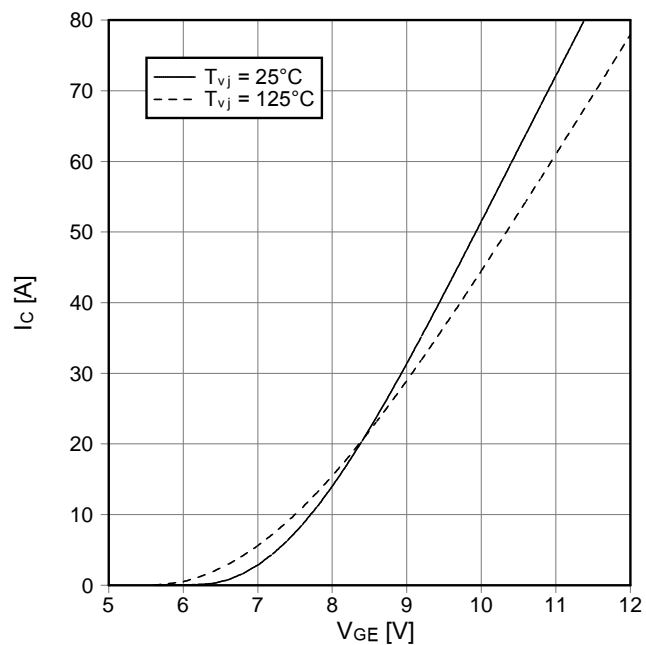
Ausgangskennlinienfeld IGBT-Wechselr. (typisch)
output characteristic IGBT-inverter (typical)

$I_c = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



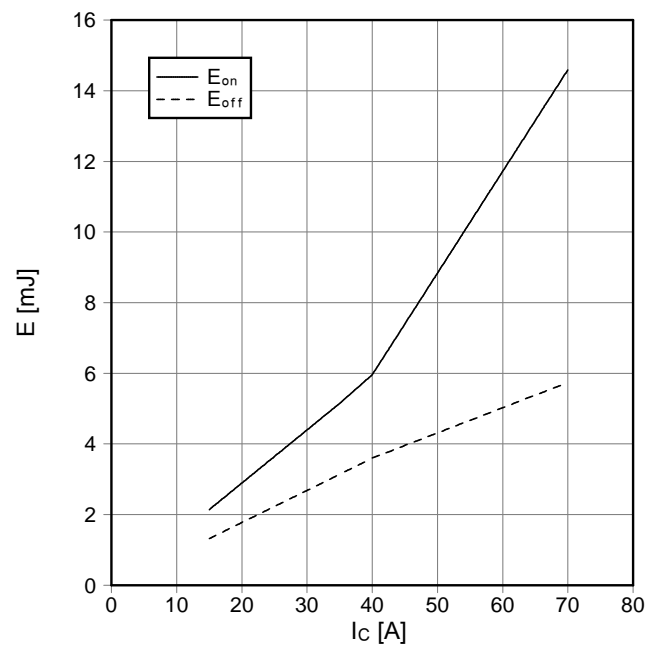
Übertragungscharakteristik IGBT-Wechselr. (typisch)
transfer characteristic IGBT-inverter (typical)

$I_c = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-inverter (typical)

$E_{on} = f(I_c)$, $E_{off} = f(I_c)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Gon} = 27\ \Omega$, $R_{Goff} = 27\ \Omega$, $V_{CE} = 600\text{ V}$,
 $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$

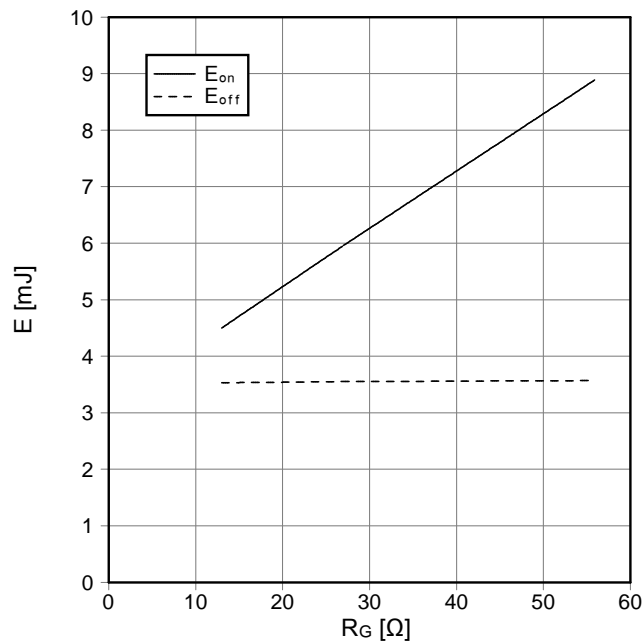


prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Vorläufige Daten
preliminary data

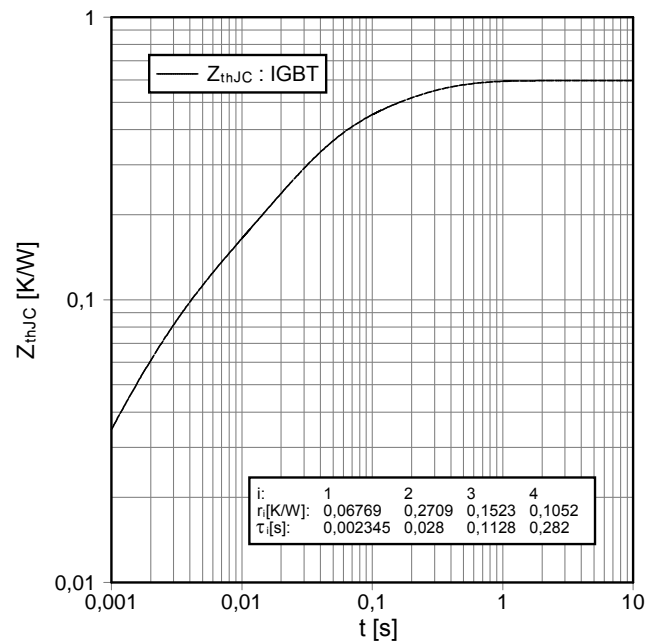
Schaltverluste IGBT-Wechselr. (typisch)
switching losses IGBT-Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_c = 40\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



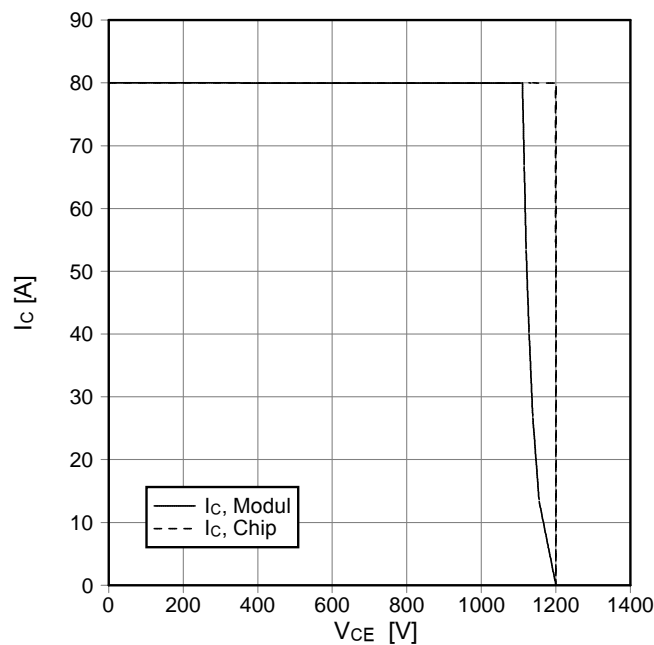
Transienter Wärmewiderstand IGBT-Wechselr.
transient thermal impedance IGBT-inverter

$Z_{thJC} = f(t)$



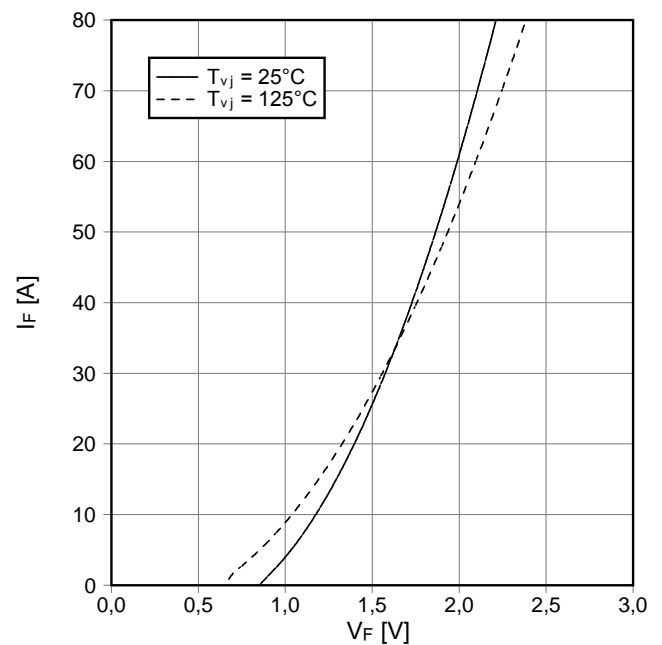
Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich IGBT-Wr. (RBSOA)
reverse bias safe operating area IGBT-inv. (RBSOA)

$I_c = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 27\ \Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$



Durchlaßkennlinie der Diode-Wechselr. (typisch)
forward characteristic of diode-inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$

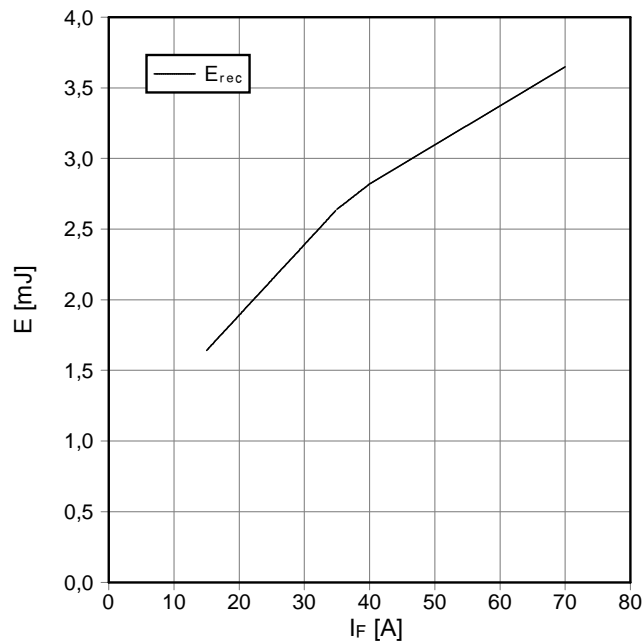


prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Vorläufige Daten
preliminary data

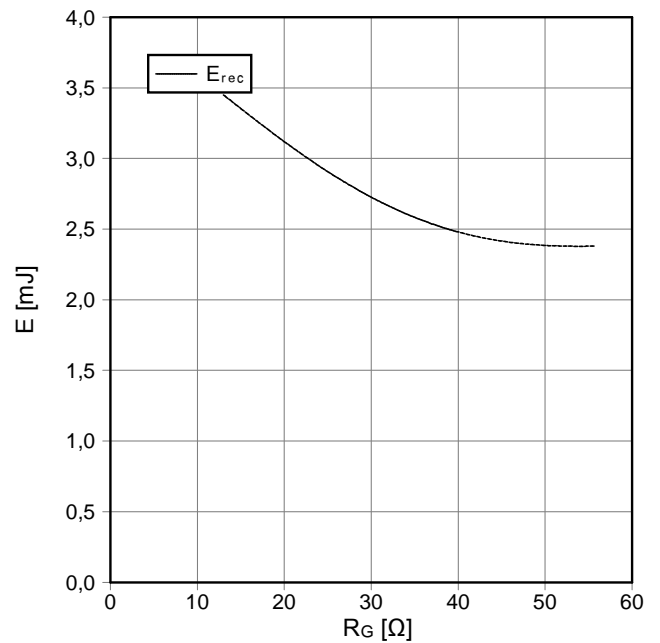
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$
 $R_{Gon} = 27 \Omega$, $V_{CE} = 600 V$, $T_{vj} = 125^\circ C$



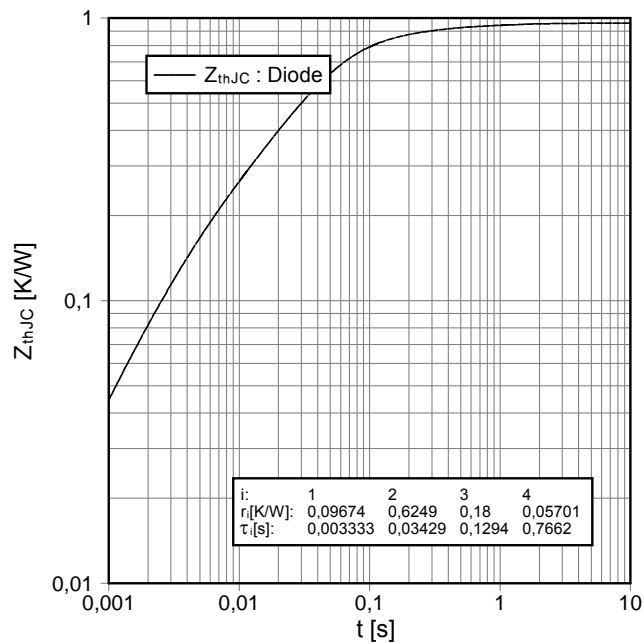
Schaltverluste Diode-Wechselr. (typisch)
switching losses diode-inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$
 $I_F = 40 A$, $V_{CE} = 600 V$, $T_{vj} = 125^\circ C$



Transienter Wärmewiderstand Diode-Wechselr.
transient thermal impedance diode-inverter

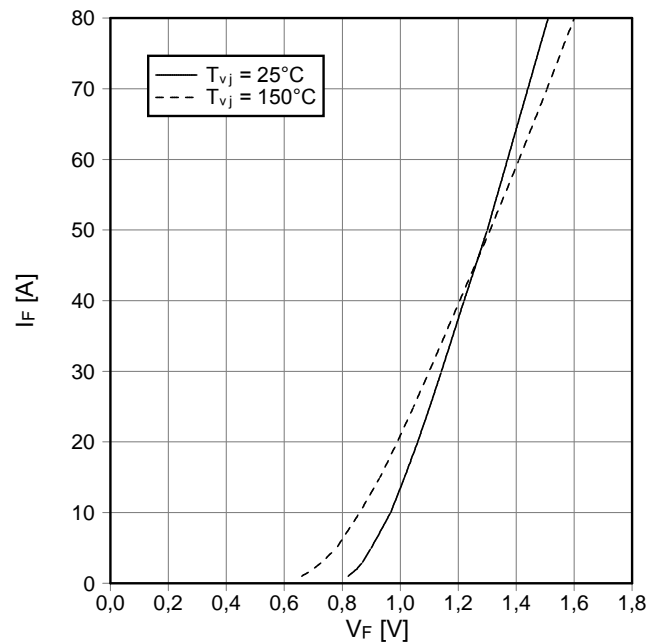
$Z_{thJC} = f(t)$



i:	1	2	3	4
r_i [K/W]:	0,09674	0,6249	0,18	0,05701
τ_i [s]:	0,003333	0,03429	0,1294	0,7662

Durchlaßkennlinie der Diode-Gleichrichter (typisch)
forward characteristic of diode-rectifier (typical)

$I_F = f(V_F)$

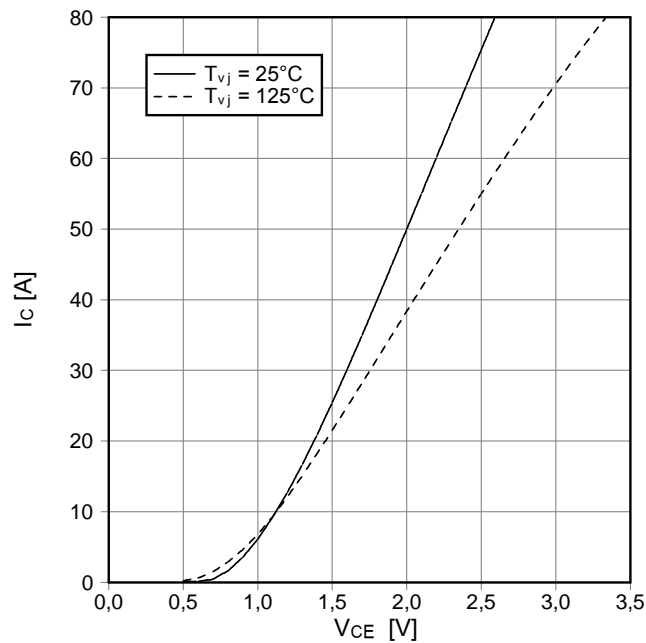


prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Vorläufige Daten
preliminary data

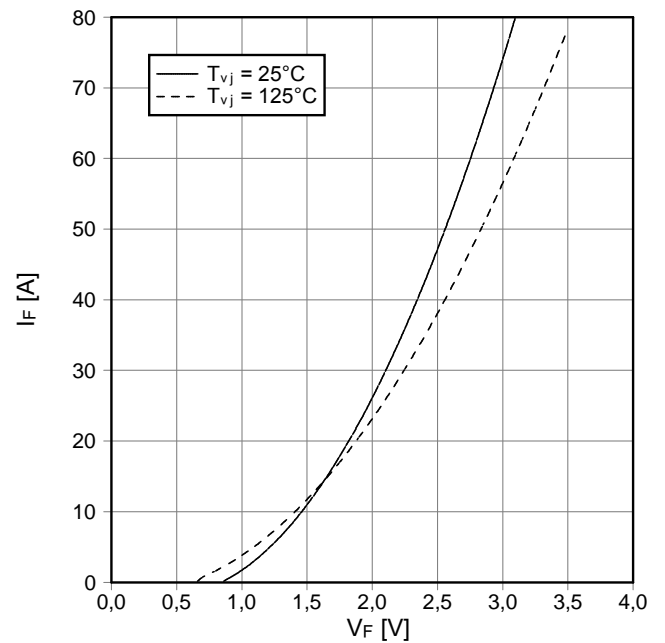
Ausgangskennlinie IGBT-Brems-Chopper (typisch)
output characteristic IGBT-brake-chopper (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15 \text{ V}$



Durchlaßkennlinie der Diode-Brems-Chopper (typisch)
forward characteristic of diode-brake-chopper (typical)

$I_F = f(V_F)$



NTC-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-temperature characteristic (typical)

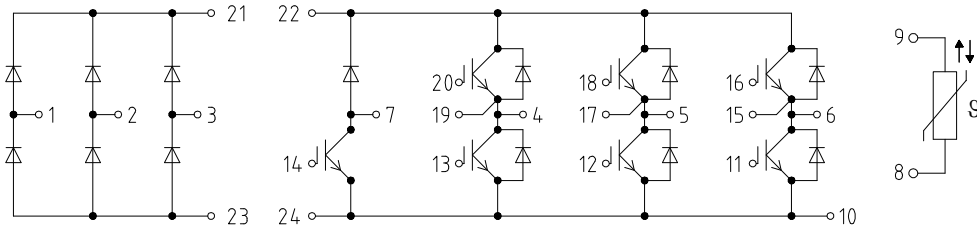
$R = f(T)$



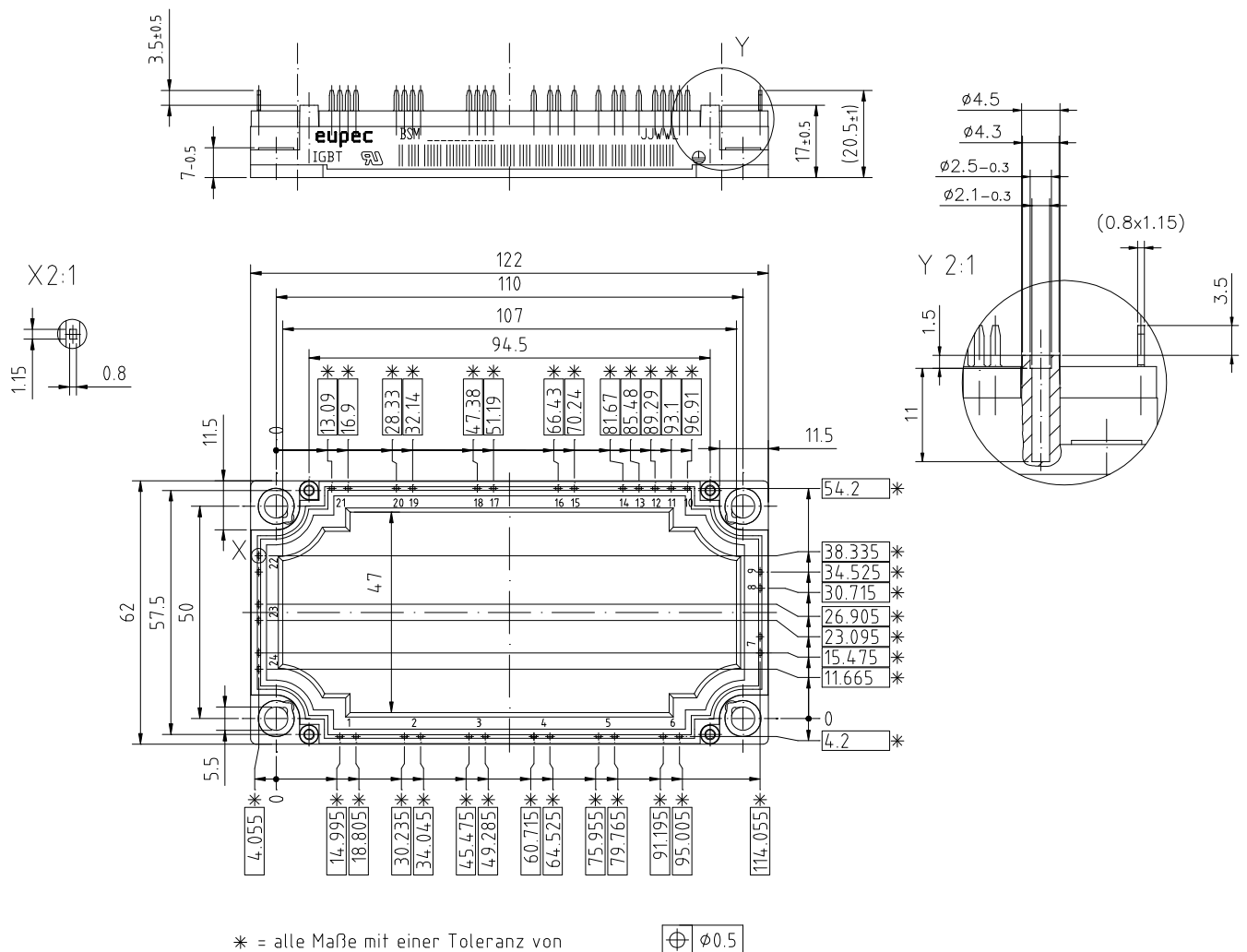
prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Vorläufige Daten
preliminary data

Schaltplan/circuit diagram



Gehäuseabmessungen/package outlines



prepared by: Andreas Schulz	date of publication: 2003-7-8
approved by: Robert Severin	revision: 2.1

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify.

Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru